# SURFACE MODIFICATION AND CHARACTERIZATION OF POLYSTYRENE FORMED VIA ADMICELLAR POLYMERIZATION ON PRECIPITATED SILICA: WATER SOLUBLE VS INSOLUBLE INITIATOR AND APPLICATION OF RAFT AGENT VIA ADMICELLAR POLYMERIZATION



Ms. Nang Sam Hom

A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Science The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University in Academic Partnership with Case Western Reserve University, The University of Michigan, The University of Oklahoma, and Institut Français du Pétrole 2004

ISBN 974-9651-58-8

Thesis Title:	Surface Modification and Characterization of Polystyrene
	Formed via Admicellar Polymerization on Precipitated Silica:
	Water Soluble vs Insoluble Initiator and Application of RAFT
	Agent via Admicellar Polymerization
By:	Ms. Nang Sam Hom
Program:	Polymer Science
Thesis Advisors:	Dr. Manit Nithitanakul
	Assoc. Prof. John H O' Haver

Accepted by the Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science.

K. Bunyahint.

College Director

(Assoc. Prof. Kunchana Bunyakiat)

**Thesis Committee:** 

anit Nithitanakul (D)(Assoc. Prof. John O'Haver)

Nantaya Jammut.

(Assoc. Prof. Nantaya Yanumet)

Chitan Samo

(Assoc. Prof. Chintana Saiwan)

#### ABSTRACT

4372017063: POLYMER SCIENCE

Nang Sam Hom: Surface Modification and Characterization of Polystyrene Formed via Admicellar Polymerization on Precipitated Silica: Water Soluble vs Insoluble Initiator and Application of RAFT Agent via Admicellar Polymerization Thesis Advisors: Dr. Manit Nithitanakul and Assoc. Prof. John O'Haver, 71 pp. ISBN 974-9651-58-8

Keywords: Admicellar Polymerization/ Nonporous Silica/ Styrene/ Adsorption Isotherm/ Adsolubilization Measurement/ Water Soluble and Insoluble Initiator/ Film Thickness/ RAFT Agent

Since the late 1980's, researchers have been investigating uses of polymerization carried out in the adsorbed surfactant aggregates on substrates. This process, known as admicellar polymerization (AP), has been proven useful in several applications where the modification of an inorganic surface by an organic polymer film is desirable. This study aimed at characterizing the polystyrene film formed on precipitated nonporous silica Aerosil®OX50 surface using CTAB surfactant, and both water soluble (VA-044) and insoluble (AIBN) initiator via admicellar polymerization. The adsorption of CTAB on Aerosil<sup>®</sup>OX50 is ~130 µmol/g of silica while the adsolubilization of styrene into CTAB bilayer increased with increasing styrene loading. The reaction time to complete the admicellar polymerization for the given reaction conditions is two hours. Eight ratios of monomer to initiator loading were examined for both initiators. Results from experiments suggested that the water soluble initiator (VA-044) could form polymer film with much higher molecular weight polymer than that of the water insoluble initiator (AIBN), and the thickness of the polymer film obtained between 2-15 nm. The application of RAFT to AP demonstrates the ability to apply new emulsion polymerization techniques to the process, opening doors for novel surface modification processes.

# บทคัดย่อ

นางสาวสามหอม: การปรับปรุงและวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นผิวของสไตรีนบนซิลิกา ตกตะกอนโดยกระบวนการแอคไมเซลลาพอลิเมอไรเซชัน: สารริเริ่มปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน แบบละลายน้ำ และแบบไม่ละลายน้ำ และการประยุกต์ใช้งานของรัฟเอเจนท์ ในกระบวนการแอด ไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน อ. ที่ปรึกษา: ดร. มานิตย์ นิธิธนากุล และ รศ. ดร. John O' Haver 71 หน้า ISBN 974-9651-58-8.

นับจากปลายปี 1980 นักวิจัยได้นำกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยการดูคซับกลุ่ม อนุภาคของสารลดแรงตึงผิวบนวัสดุที่รู้จักกันในนาม การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแอดไมเซลลาร์ ้วิธีดังกล่าวได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานต่างๆ เพื่อปรับปรุงพื้นผิวของวัตถุอนินทรีย์ด้วยฟิล์มพอลิ เมอร์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบลักษณะของฟิล์มพอลิสไตรีนที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวซิลิ กาชนิดไม่มีรูพรุน (Aerosil®OX50) โดยใช้ CTAB เป็นสารถดแรงตึงผิว และใช้สาร VA-044 ชนิคละลายน้ำได้ และ AIBN ชนิดไม่ละลายน้ำ เป็นสารก่อปฏิกิริยาในกระบวนการสังเคราะห์พอ ลิเมอร์แบบแอคไมเซลลาร์ ซึ่งพบว่าการดูคซับของ CTAB บน Aerosil®OX50 มีค่าประมาณ 130 ไมโครโมลาร์ต่อกรัมซิลิกา ในขณะที่แอคโซลูบิไลท์ของสไตรีนใน CTAB เพิ่มขึ้นเมื่อ ปริมาณสไตรีนเพิ่มขึ้น สำหรับเวลาที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแอด ไมเซลลาร์คือ 2 ชั่วโมง และจากการทดลองปรับแปลี่ยนอัตราส่วนของปริบาณบอนอเบอร์ต่อสาร ก่อปฏิกิริยาทั้งสองชนิดจำนวน 8 อัตราส่วน พบว่าสารก่อปฏิกิริยาชนิคละลายน้ำ (VA-044) ช่วย ให้เกิดพอลิเมอร์ฟิล์ม ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงกว่าพอลิเมอร์ฟิล์มที่ได้จากสารก่อปฏิกิริยาชนิดไม่ ละลายน้ำ (AIBN) โดยฟิล์มที่เกิดขึ้นมีความหนาอยู่ในช่วง 2-15 นาโนเมตร และจากการทดลอง นำวิธีการ RAFT มาประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแอคไมเซลลาร์ แสคงให้เห็นถึง ้ความเป็นไปได้ในการประยุกต์เทคนิคใหม่ของการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอีมัลชัน ซึ่งนับเป็น การนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ในกระบวนการปรับปรุงพื้นผิว

#### ACKNOWLEDGEMENTS

Success has no meaning if we fail to honor the Five Kinds of Infinity Persons. A "Great Grand Gratitude" does not even come close to expressing the respect of the author for the important people in my life.

Mrs. Nang Sam Kham and Mr. Pisit Geasee are also unforgettable persons to whom I give my respect. Thanks for your kindness, guidance, love, encouragement, help and financial support through my life.

The author is grateful for the partial scholarship and partial finding of the thesis work provided by Postgraduate Education and Research Programs in Petroleum and Petrochemical Technology (PPT consortium).

Great thanks to my thesis advisors, Dr. Manit Nithitanakul and Assoc. Prof. John O'Haver for their incomparable kindness and support, valuable knowledge and encouragement. Thanks also for providing me with what I need for good opportunities for a rosy future.

This thesis may not be completely finished without the very warm kindness of my thesis committee members Assoc. Prof. Nantaya Yanumet and Assoc. Prof. Chintana Saiwan.

Thanks so much to all of my friends and the staffs of the PPC, Ole Miss and USM. A little help may have great impact.

## **TABLE OF CONTENTS**

Title Page	i
Abstract (in English)	iii
Abstract (in Thai)	iv
Acknowledgements	v
Table of Contents	vi
List of Tables	viii
List of Figures	ix

# CHAPTER

**I INTRODUCTION** 

PAGE

1

II	BACKGROUND AND LITERATURE REVIEW	3
	2.1 Silica	3
	2.2 Surfactant	3
	2.3 Surfactant Adsorption	5
	2.4 Solubilization and Adsolubilization	6
	2.5 Admicellar Polymerization	7
	2.6 RAFT Polymerization	10
	2.7 Literature Review	12
III	EXPERIMENTAL	18
	3.1 Materials	18
	3.2 Experimental Equipment	18
	3.3 Adsorption Isotherm	19
	3.4 Adsolubilization Measurement	19
	3.5 Admicellar Polymerization	20

	3.6 RAFT Po	lymerization via AP	21
	3.7 Polymeriz	zation Condition for AP	22
	3.8 Polymeriz	zation Condition for RAFT via AP	23
	3.9 Polymer I	Extraction	23
	3.10 Characte	rization.	24
IV	RESULTS A	ND DISCUSSION	27
	4.1 Adsorptio	on Isotherm	27
	4.2 Adsolubil	ization Isotherm	28
	4.3 Thermal A	Analysis	29
	4.4 Fourier T	ransform Infrared Microscopy	35
	4.5 Gel Perm	eation Chromatography	39
	4.6 Atomic F	orce Microscopy	51
V	CONCLUSIO	DNS	61
	REFERENC	ES	62
	APPENDICE	S	66
	Appendix A	CTAB Adsorption	66
	Appendix B	Styrene Adsorlubilization	67
	Appendix C	Calculation for Amount of CTAB Loading,	
		Styrene Loading, AIBN Loading and VA-044	
		Loading for Admicellar Polymerization	68
	Appendix D	The Measurement of Thin Film Using AFM	70
	CURRICUL	J <b>M VITAE</b>	71

## LIST OF TABLES

TABLE		PAGE
3.1	Polymerization condition of AP with VA-044 and AIBN	22
3.2	Polymerization condition of RAFT via AP using AIBN	23
3.3	Polymerization condition of RAFT via AP using VA-044	23
4.1	% wt loss of polystyrene formed on Aerosil® OX50 in various	
	reaction time and monomer loading	32
4.2	% wt loss of polystyrene formed using AIBN via AP	32
4.3	% wt loss of polystyrene formed using VA-044 via AP	33
4.4	% wt loss of polystyrene formed by RAFT via AP	33
4.5	Mn, Mw and MWD of polystyrene formed under various	
	reaction time	45
4.6	Mw, Mn and MWD of extracted materials formed using AIBN	
	CTAB <sub>adsorp</sub> : styrene adsol at 2:1	46
4.7	Mw, Mn and MWD of extracted materials formed using AIBN	
	CTAB <sub>adsorp</sub> : styrene <sub>adsol</sub> at 1:2	47
4.8	Mw, Mn and MWD of extracted materials formed using AIBN	
	CTAB <sub>adsorp</sub> : styrene adsol at 2:1	48
4.9	Mw, Mn and MWD of extracted materials formed using AIBN	
	CTAB <sub>adsorp</sub> : styrene <sub>adsol</sub> at 1:2	49
4.10	Mw of polystyrene formed using both AIBN and VA-044	50

## **LIST OF FIGURES**

### **FIGURE**

#### PAGE

2.1	Structure of surfactant molecule	3
2.2	Type of surfactant formation	4
2.3	Schematic of adsorption isotherm	6
2.4	Schematic of solubilization and adsolubilization	7
2.5	Schematic of admicellar polymerization	9
2.6	Schematic of RAFT polymerization	11
4.1	CTAB adsorption isotherm on Aerosil®OX50	27
4.2	Adsolubilization isotherm of styrene in CTAB admicelle	28
4.3	Thermal analysis of pure CTAB	29
4.4	Thermal analysis of pure silica, modified and extracted silica	30
4.5	Thermal analysis of standard and extracted polystyrene	30
4.6	Thermal analysis of modified and extracted silica of RAFT via AP	
	using VA-044	34
4.7	Thermal analysis of modified and extracted silica of RAFT via AP	
	using AIBN	34
4.8	FTIR spectra of pure silica	36
4.9	FTIR spectra of modified silica	36
4.10	FTIR spectra of standard polystyrene	37
4.11	FTIR spectra of standard and extracted polystyrene using VA-044	37
4.12	FTIR spectra of standard and extracted polystyrene using AIBN	38
4.13	Effect of reaction time on molecular weight	40
4.14	Effect of styrene loading on molecular weight in different reaction	
	time	40
4.15	Mw of polystyrene formed using AIBN at $CTAB_{adsorp}$ : styrene <sub>adsol</sub>	
	(1:2)	42

Mw of polystyrene formed using VA-044 at CTAB <sub>adsorp</sub> :styrene <sub>adsol</sub>	
(2:1)	42
Mw of polystyrene formed using AIBN and VA-044	43
AFM topographic, phase and amplitude images of modified	
Silica	53
AFM topographic and phase images of unmodified silica	53
AFM topographic and phase images of modified silica using AIBN	54
AFM topographic and phase images of modified silica using	
VA-044	54
AFM topographic images of unmodified and modified silica	55
Polystyrene film thickness at high and low monomer loadings	
using VA-044 initiator	55
Polystyrene film thickness at high and low monomer loadings	
using AIBN initiator	56
Polystyrene film thicknesses on modified and extracted silicas	56
Polystyrene film thicknesses on modified and extracted silica	
surfaces CTAB:styrene (2:1) and styrene:VA-044 (1:7)) showing	
decreasing of polystyrene film thickness on extracted silica surface.	57
AFM topographic, phase and amplitude images of modified silica	
at CTAB:styrene (1:1) and CDB:AIBN (0.04:1) showing the	
presence of polymer on much of the surface.	58
AFM topographic, phase and amplitude images of extracted silica	
at CTAB:styrene (1:1) and CDB:AIBN (0.04:1) showing the	
presence of polymer on much of the surface	58
Polystyrene film thicknesses on modified and extracted silica	
surfaces (CTAB: styrene (1:1) and CDB: AIBN (5:1)) showing	
the equality of polystyrene film thickness on both silica surface.	59
	Mw of polystyrene formed using VA-044 at CTAB <sub>adsorp</sub> :styrene <sub>adsol</sub> (2:1) Mw of polystyrene formed using AIBN and VA-044 AFM topographic, phase and amplitude images of modified Silica AFM topographic and phase images of unmodified silica AFM topographic and phase images of modified silica using AIBN AFM topographic and phase images of modified silica using VA-044 AFM topographic images of unmodified and modified silica Polystyrene film thickness at high and low monomer loadings using VA-044 initiator Polystyrene film thickness at high and low monomer loadings using AIBN initiator Polystyrene film thicknesses on modified and extracted silica surfaces CTAB:styrene (2:1) and styrene:VA-044 (1:7)) showing decreasing of polystyrene film thickness on extracted silica surface. AFM topographic, phase and amplitude images of modified silica at CTAB:styrene (1:1) and CDB:AIBN (0.04:1) showing the presence of polymer on much of the surface Polystyrene film thicknesses on modified and extracted silica at CTAB:styrene (1:1) and CDB:AIBN (0.04:1) showing the presence of polymer on much of the surface Polystyrene film thicknesses on modified and extracted silica at CTAB:styrene (1:1) and CDB:AIBN (0.04:1) showing the presence of polymer on much of the surface Polystyrene film thicknesses on modified and extracted silica at CTAB:styrene (1:1) and CDB:AIBN (0.04:1) showing the presence of polymer on much of the surface Polystyrene film thicknesses on modified and extracted silica surfaces (CTAB: styrene (1:1) and CDB:AIBN (0.04:1) showing the presence of polymer on much of the surface Polystyrene film thicknesses on modified and extracted silica surfaces (CTAB: styrene (1:1) and CDB: AIBN (5:1)) showing the equality of polystyrene film thicknesses on both silica surface.